(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITE DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

10/533536

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Bureau international





(10) Numéro de publication internationale WO 2004/043871 A1

- (51) Classification internationale des brevets7: C03C 17/36, 17/34, C23C 14/18
- (21) Numéro de la demande internationale : PCT/FR2002/003816
- (22) Date de dépôt international:

7 novembre 2002 (07.11.2002)

(25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication :

français

- (71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) : SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE [FR/FR]; 18, avenue d'Alsace, F-92400 Courbevoie (FR).
- (72) Inventeurs; et
- (75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement): SCHICHT. Heinz [DE/DE]; Dorfstrasse 72, 06925 Bethau (DE). SCHINDLER, Herbert [DE/DE]; Pablo-Neruda-Ring 51, 04860 Torgau (DE). SCHMIDT, Uwe [DE/DE]; Oststrasse 7, 04895 Falkenberg (DE). IHLO, Lars [DE/DE]; An Den Linden 50, 04889 Pfluckuff (DE).

- (74) Mandataire: SAINT GOBAIN RECHERCHE; 39, quai Lucien Lefranc, F-93300 Aubervilliers (FR).
- (81) États désignés (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) États désignés (régional): brevet ARIPO (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), brevet eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée:

avec rapport de recherche internationale

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

(54) Title: SYSTEM OF LAYERS FOR TRANSPARENT SUBSTRATES AND COATED SUBSTRATE

(54) Titre: SYSTEME DE COUCHES POUR SUBSTRATS TRANSPARENTS ET SUBSTRAT REVÊTU

(57) Abstract: The invention relates to a system of layers for coating the surface of transparent substrates, in particular, a system of layers with low emissivity (Low-E) for glass windows, comprising at least one layer of mixed oxides produced by reactive cathodic sputtering from a metallic target alloy. The mixed oxide layer comprises ZnO, TiO2 and at least one of the oxides Al2O3, Ga2O3 and Sb₂O₃ and finds application as upper and/or lower anti-reflection layer, partial layer of an anti-reflecting layer and/or a final finishing layer. Said system of layers is characterised by a high degree of hardness and excellent resistance to the maritime climate.

(57) Abrégé: Un système de couches pour le revêtement de surface de substrats transparents, en particulier un système de couches à faible pouvoir émissif (Low-E) pour vitres en verre, présente au moins une couche d'oxydes mixtes fabriquée par pulvérisation cathodique réactive à partir d'un alliage-cible métallique. La couche d'oxydes mixtes se compose de ZnO, Ti02 et d'au moins l'un des oxydes AL203, Ga203 et Sb203. Elle peut servir de couche antireflet supérieure et/ou inférieure, de couche partielle d'une couche antireflet et/ou de couche de finition supérieure. Un tel système de couches se caractérise par une dureté élevée et par une très bonne résistance au climat maritime.



10

15

20

25

30

35



Système de couches pour substrats transparents et substrat revêtu

L'invention se rapporte à un système de couches pour substrats transparents, en particulier pour vitres en verre, ayant au moins une couche d'oxydes mixtes en ZnO, TiO₂, fabriquée par pulvérisation cathodique réactive à partir d'un alliage-cible métallique et au moins un oxyde métallique supplémentaire.

Les systèmes de couches pour vitres en verre ou autres substrats transparents présentent, en générale, en tant que couche fonctionnelle, une ou plusieurs couches d'argent, qu'une ainsi couche antireflet supérieure et une couche antireflet oxyde métallique. inférieure en les Entre couche d'argent ou antireflet et la les couches d'argent, peuvent être disposées une ou plusieurs gouches supplémentaires, qui favorisent la construction de la couche d'argent et/ou qui empêchent la diffusion d'éléments gênants dans la couche d'argent. En fait de systèmes de couches, il peut s'agir de systèmes de couche à faible pouvoir émissif [Low-E ou bas émissifs] à fonction d'isolation thermique et/ou de systèmes de ce genre, ayant une fonction de protection solaire. Les systèmes à faible pouvoir émissif sont des systèmes de couleur neutre ayant une transmission lumineuse élevée une transmission élevée pour la chaleur rayonnement du soleil, dans l'optique d'une économie d'énergie dans la construction. Lors de la fabrication industrielle, l'on applique les systèmes de couches à l'aide du procédé de pulvérisation cathodique assistée par champ magnétique (sputtering).

Au cours du transport et du stockage, les couches superficielles sont exposées à des sollicitations mécaniques, et avant tout, dans les pays à climat maritime, également à des sollicitations chimiques agressives. Pour augmenter la capacité de résistance mécanique et chimique du système de couches, l'on sait

10

15

20

25

30

comment réaliser une ou plusieurs des couches d'oxydes, en particulier la couche antireflet supérieure ou une couche partielle de la couche antireflet supérieure, en particulier la couche de finition la plus supérieure, sous la forme d'une couche d'oxyde mixte, ce qui veut dire en tant que couche composée d'un ou de plusieurs oxydes. C'est ainsi que la dureté et la résistance chimique du système de couches peuvent être améliorées.

Un système de couches à une couche d'oxydes mixtes du genre cité au début est connu par l'intermédiaire du document EP-B1-0 304 234. Dans ce cas, la couche d'oxydes mixtes se compose d'au moins deux oxydes métalliques, dont l'un est un oxyde de Ti, Zr ou Hf et dont l'autre est un oxyde de Zn, Sn, In ou Bi. La couche d'oxydes mixtes peut en l'occurrence être fabriquée par une pulvérisation simultanée à partir de plusieurs cibles métalliques différentes ou d'un alliage-cible contenant les deux métaux.

L'on sait, par l'intermédiaire du document EP-A1-0 922 681, en vue de l'augmentation de la résistance mécanique et chimique, comment réaliser la couche antireflet supérieure à partir de deux couches partielles, dont la couche partielle supérieure se compose d'un oxyde mixte à base de zinc et d'aluminium, en particulier ayant une structure de spinelle du type ZnAl₂O₄.

Le document DE-C1-198 48 751 décrit un système de couches ayant une couche d'oxydes mixtes, qui contient, par rapport à la proportion de métaux totale, de 35 à 70 % en poids de Zn, de 29 à 64,5 % en poids de Sn et de 0,5 à 6,5 % en poids d'un ou de plusieurs des éléments Al, Ga, In, B, Y, La, Ge, Si, As, Sb, Bi, Ce, Ti, Zr, Nb et Ta.

L'on connaît, à partir du document US-A-4,996,105, des systèmes de couches à couches d'oxydes mixtes de la composition $\mathrm{Sn_{1-x}Zn_{x}O_{y}}$. Les couches d'oxydes mixtes sont réalisées par pulvérisation d'un alliage stoechiométrique zinc-étain, pour lequel le rapport $\mathrm{Zn}:\mathrm{Sn}$ est de 1,1 % atomique.

10

15

20

25

30

35

Les documents EP-A1-0 464 789 et EP-A1-0 751 099 décrivent également des systèmes de couches à couches antireflet faites d'oxydes mixtes. Dans ce cas, les couches d'oxydes mixtes à base de ZnO ou de SnO, contiennent une addition de Sn, Al, Cr, Ti, Si, B, Mg ou Ga.

A l'état de la technique appartient également le système de couches décrit dans le document EP-A1-0 593 883, dans lequel la couche antireflet supérieure est réalisée sous la forme d'une couche triple métallique, qui se compose de deux couches d'oxyde de zinc et d'une couche d'oxyde de titane disposée entre ces dernières, qui ont été pulvérisées l'une après l'autre. La couche triple peut être recouverte d'une couche de finition supplémentaire en oxyde de titane. Les auteurs du document supposent que, pendant procédure de dépôt du revêtement, il se forme, entre les couches d'oxyde de zinc et la couche d'oxyde de Titane, une couche de titanate de zinc se situant dans le domaine sous-nanométrique, grâce à laquelle l'action protection à l'égard des influences environnementales est renforcée. Du point de analytique, il n'est cependant pas possible de déceler des couches intermédiaires en titanate de zinc dans le cas de ce système de couches.

Dans le cas d'installations de revêtement industrielles, la pulvérisation de couches de titanate de zinc à partir d'alliages-cibles Zn-Ti est associée à des difficultés. Tout particulièrement au début du processus de sputtering, il se produit en effet, dans le cas de ce matériau, au niveau de la cible et des pièces de la chambre de sputtering, des dépôts isolants du point de vue électrique, qui ont pour conséquence la formation de produits défectueux et, par conséquent, des rejets de production.

L'objet fondamental de l'invention est d'améliorer encore les systèmes de couches ayant au moins une couche d'oxydes mixtes en ZnO et en TiO₂, d'une part, en ce qui concerne leur dureté et leur résistance chimique

20

25

30

et, d'autre part, d'éviter les difficultés se produisant lors du processus de sputtering d'alliages Zn-Ti.

Cet objet est résolu selon l'invention grâce aux caractéristiques de la revendication 1.

La couche fonctionnelle du système de couches selon l'invention est de préférence une couche de nature métallique, choisie notamment parmi l'argent, l'or, le platine, avantageusement l'argent.

10 La couche d'oxydes mixtes composée selon l'invention a de préférence une épaisseur de 2 à 20 nm et peut être disposée au sein du système de couches en principe à un endroit quelconque. Elle forme de manière appropriée, toutefois, en tant que couche partielle de la couche antireflet supérieure, la couche de finition proprement dite du système de couches. La couche antireflet inférieure et l'autre couche partielle de la couche antireflet supérieure peuvent se composer par exemple de SnO₂, de ZnO, de TiO₂ et/ou de Bi₂O₃.

Dans un mode de réalisation préféré de l'invention, ZnO et TiO₂ sont présents dans la couche d'oxydes mixtes dans des rapports molaires de l'ordre de 1:1 à 2:1, notamment des rapports molaires de 1:1 ou 2:1, ce qui veut dire en tant que ZnTiO₃ ou en tant que Zn₂TiO₄. La proportion des oxydes Al₂O₃, Ga₂O₃, et/ou Sb₂O₃ dans la couche d'oxydes mixtes est de préférence de 0,5 à 8 % en poids.

Les alliages-cibles, grâce auxquels l'on peut fabriquer des couches d'oxydes mixtes de ce genre, présentent, de manière correspondante, de 90 à 40 % en poids de Zn, de 10 à 60 % en poids de Ti et de 0,5 à 8 % en poids d'un ou de plusieurs des métaux Al, Ga et Sb.

L'invention a également pour objet un substrat transparent revêtu du système de couches tel que décrit ci-dessus. Le substrat est avantageusement un vitrage, composé d'au moins une feuille de verre ou de matière plastique.

Dans la suite, l'on oppose trois exemples

15

20

comparatifs de systèmes de couches à couches d'oxydes mixtes fabriqués conformément à l'état de la technique, à un exemple de réalisation selon l'invention. Les systèmes de couches présentent en l'occurrence pour tous les exemples la même séquence de couches et la couche d'oxydes mixtes forme, dans tous les cas, la couche de finition supérieure.

En vue de l'évaluation des propriétés des couches, l'on a effectué, dans le cas de tous les exemples, huit essais différents, à savoir

1. L'essai de dureté au rayage

L'on tire en l'occurrence une aiguille chargée d'un poids à une vitesse définie sur la couche. Le poids pour lequel les rayures deviennent visibles sert de mesure de la dureté au rayage.

2. L'essai Taber

La couche est sollicitée à l'aide d'un rouleau de friction d'une granulométrie définie sous une pression d'application définie et un nombre de tours prédéterminé. La couche attaquée est évaluée par voie

- prédéterminé. La couche attaquée est évaluée par voie microscopique. La portion de couche non détruite est indiquée en %.
 - 3. L'essai de lavage Erichsen conformément à la norme ASTM 2486
- 25 Évaluation visuelle des rayures après 1000 courses de va-et-vient.
 - 4. L'essai de résistance aux eaux de condensation conformément à la norme DIN 50021

Évaluation visuelle des modifications de la couche 30 après 240 heures.

- 5. Mesure de la lumière diffractée
- Après l'essai de résistance aux eaux de condensation, l'on mesure, à l'aide d'un appareil de mesure de la lumière diffractée de la société Gardner, la proportion
- 35 de lumière diffractée qui résulte des modifications de couche. La proportion de lumière diffractée est indiquée en %.
 - 6. Essai EMK

Cet essai est décrit dans la publication Z.

20

Silikattechnik 32 (1981), page 216. Il permet une estimation relative à la qualité de passivation de la couche de finition au-dessus de la couche en argent ainsi qu'au comportement de corrosion de la couche Ag.

- La qualité de la couche est d'autant meilleure que la différence de potentiel (en mV) entre le système de couches et l'électrode de référence est plus faible.
 - 7. Essai au brouillard salin conformément à la norme DIN 500021 / Évaluation visuelle des modifications de la couche.
 - 8. Essai de changement du climat conformément à la norme DIN 52344 / Évaluation visuelle des modifications de couche.

L'on fera référence à ces essais dans la suite par leur numérotation.

Exemple comparatif 1:

Dans une installation en défilement à magnétron industrielle, l'on a appliqué, sur des vitres en verre flotté de 4 mm d'épaisseur, un système de couches conformément à l'état de la technique, ayant la séquence de couches suivante:

-Verre - 20 nm de SnO_2 - 17 nm de ZnO - 11 nm de Ag - 2 nm de CrNi - 38 nm de SnO_2 - 2 nm de $Zn_xSn_ySb_zO_n$.

La couche d'oxydes mixtes formant la couche de finition a été appliquée par pulvérisation cathodique conformément au document DE-C1-198 48 751, à partir d'une cible métallique de la composition 68 % en poids de Zn, 30 % en poids de Sn et 2 % en poids de Sb, dans une atmosphère de gaz de travail Ar/O₂.

Les essais n° 1 à 8, effectués sur ce système de couches, ont fourni les valeurs suivantes:

- 1. 30 175 g
- 2. 87%
- 11 petites rayures
- 35 4. taches rouges
 - 5. 0,23 %
 - 6. 111 mV
 - 7. défauts ponctuels après 24 heures
 - 8. emplacements mats après 24 heures

Exemple comparatif 2:

Sur la même installation de revêtement, l'on a déposé la même séquence de couches sur des vitres en verre flotté de 4 mm d'épaisseur, à la seule différence de ce que la couche de finition d'oxydes mixtes a été remplacée par un oxyde mixte stoechiométrique, qui a été appliqué par pulvérisation cathodique conformément au document EP-A1-0 922 681, à partir d'un alliagecible métallique de la composition 55 % en poids de Zn et 45 % en poids de Al. La séquence de couches était comme suit:

Verre - 20 nm de SnO_2 - 17 nm de ZnO - 11 nm de Ag - 2 nm de CrNi - 38 nm de SnO_2 - 3 nm de $ZnAl_2O_4$.

Les essais ont fourni l'évaluation de couche 15 suivante:

- 1. 49 -119 g
- 2. 83 90%
- 3. aucune rayure
- 4. un défaut ponctuel
- 20 5. 0,26%

10

- 6. 190 mV
- 7. défauts ponctuels après 24 heures
- 8. points de corrosion après 24 heures

Exemple comparatif 3:

25 Pour une construction de couche identique en principe aux exemples précédents, l'on a appliqué une couche de finition d'oxydes mixtes en ZnO et en TiO2, dans le cas de laquelle la couche d'oxydes mixtes contenait 3 % at. de Ti, par rapport à sa teneur en métaux totale. Une couche de finition de ce genre est décrite dans le document EP-A1-0 751 099. Elle a été appliquée à partir d'une cible de la composition 97 % at. de Zn et 3 % at. de Ti sur la même installation de pulvérisation cathodique dans une atmosphère réactive de gaz de travail Ar/O2 et a conduit à une couche 35 d'oxydes mixtes non stoechiométrique de la composition qualitative ZnO/Zn₂TiO₄. Le système de couches avait la structure suivante:

Verre - 20 nm de SnO_2 - 17 nm de ZnO - 11 nm de Ag - 2

nm de CrNi - 38 nm de SnO₂ - 3 nm de ZnO/Zn₂TiO₄.

Au cours du dépôt des couches en fonctionnement réactif de pulvérisation cathodique, apparurent, après environ un fonctionnement de 2 jours avec ce matériau de cible, des problèmes substantiels dans la chambre de pulvérisation cathodique correspondante, de telle sorte que le processus dut être interrompu.

Ce système de couches présentait les propriétés suivantes.

- 10 1. 112 193 g
 - 2. 90 91 %
 - 3. 2 rayures moyennes et 10 petites rayures
 - 4. taches rouges
 - 5. 0,33 %
- 15 6 130 mV
 - 7. défaut ponctuels après 24 heures
 - 8. points de corrosion après 24 heures

Exemple de réalisation:

- Tout comme dans le cas des exemples comparatifs, l'on a appliqué par pulvérisation cathodique sur la même séquence de couches, en tant que couche de finition, la couche selon l'invention et ce, à partir d'une cible de la composition 71 % en poids de Zn, 27 % en poids de Ti et 2 % en poids de Al.
- Pour un rapport Ar/O₂ du gaz de travail de 70:30, l'on a pu déposer une couche de Zn₂TiO₄ pour l'essentiel stoechiométrique ayant un lissé superficiel élevé. L'opération de pulvérisation cathodique s'est déroulée sans problème. Le système de couches avait la structure suivante:

Verre - 20 nm de SnO_2 - 17nm de ZnO - 11 nm de Ag - 2 nm de CrNi - 38 nm de SnO_2 - 3 nm de $Zn_2TiO_4:Al$

Les essais ont fourni les propriétés suivantes de ce système de couches:

- 35 1. 136 -241
 - 2. 91 92 %
 - 3. 1 rayure moyenne et 3 petites rayures
 - 4. aucun défaut après 360 heures
 - 5. 0,25 %

- 6. 60 mV
- 7. aucun défaut après 48 heures, premiers défauts après 55 heures
- 8. aucun défaut après 24 heures, premiers défauts5 après 48 heures.

Le tableau suivant résume encore une fois les résultats d'essais des quatre exemples dans l'optique de fournir une vue d'ensemble :

	Exemple comparatif 1	Exemple comparatif 2	Exemple comparatif 3	Exemple de réalisation
Essai de résistance au rayage	30 - 175 g	49 - 119 g	112 - 193 g	136 -241 g
Essai Taber	87 %	83 - 90%	90 - 91 %	91 - 92 %
Essai de lavage Erichsen	ll petites rayures	aucune rayure	2 rayures moyennes et 10 petites rayures	1 rayure moyenne et 3 petites rayures
Essai de résistance aux eaux de condensation	taches rouges	un défaut ponctuel	taches rouges	aucun défaut après 360 heures
Mesure de lumière diffractée	0,23 %	0,26 %	0,33 %	0,25 %
Essai EMK	111 mV	190 mV	130 mV	60 mV
Essai au brouillard salin	défauts ponctuels après 24 heures	défauts ponctuels après 24 heures	défauts ponctuels après 24 heures	premiers défauts après 55 heures
Essai de changement du climat	emplacements mats après 24 heures	points de corrosion après 24 heures	points de corrosion après 24 heures	premiers défauts après 48 heures

La comparaison avec les résultats des exemples conformément à l'état de la technique montre qu'une couche d'oxydes mixtes Zn₂TiO₄:Al dans le système de couches conduit aux propriétés remarquables suivantes:

- fonctionnement de pulvérisation cathodique sans problème
- dureté élevée de la couche
- 10 passivation électrochimique très bonne
 - résistance élevée vis-à-vis de l'humidité et des électrolytes comme par exemple vis-à-vis d'une solution de NaCl, ce qui permet de conclure à une très bonne résistance à un climat marin.

La série d'exemples précédents ne doit pas être considérée comme ayant un caractère limitatif et de bons résultats peuvent aussi être observés avec une couche d'oxydes mixtes où l'aluminium est remplacé par du gallium ou de l'antimoine, ou une combinaison de ces éléments, cette couche pouvant être disposée en extrême surface du système de couches ou en couches intérieure ou sous-jacente.

30

Revendications:

- 1. Système de couches pour substrats transparents, en particulier pour vitres en verre, comprenant au moins une couche douche fonctionnelle et au moins une couche d'oxydes mixtes en ZnO, TiO₂ et au moins un oxyde supplémentaire, fabriquée par pulvérisation cathodique réactive à partir d'un alliage-cible métallique caractérisé en ce que cet oxyde supplémentaire est Al₂O₃, Ga₂O₃ et/ou Sb₂O₃.
 - 2. Système de couches selon la revendication 1, caractérisé en ce que 2nO et TiO_2 sont présents dans la couche d'oxydes mixtes dans un rapport molaire de l'ordre de 1:1 à 2:1.
- 3. Système de couches selon la revendication 2, caractérisé en ce que ZnO et TiO₂ sont présents dans la couche d'oxydes mixtes pour l'essentiel dans des rapports molaires de 1:1 ou de 2:1.
- 4. Système de couches selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que la proportion des oxydes Al₂O₃, Ga₂O₃, et/ou Sb₂O₃ dans la couche d'oxydes mixtes est de 0,5 à 8 % en poids.
- Système de couches selon l'une quelconque des revendications précédentes 1 à 4, caractérisé en ce que
 l'épaisseur de la couche d'oxydes mixtes est de 2 à 20 nm.
 - 6. Système de couches selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que la couche d'oxydes mixtes est la couche antireflet inférieure et/ou supérieure d'un système de couches à faible pouvoir émissif [Low-E] présentant une ou plusieurs couches fonctionnelles en argent.
 - 7. Système de couches selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que la couche d'oxydes mixtes est une couche partielle de la couche antireflet supérieure et/ou inférieure d'un système de couches à faible pouvoir émissif présentant une ou plusieurs couches fonctionnelles en argent.
 - 8. Système de couches selon l'une quelconque des



revendications 1 à 7, caractérisé par une structure de couches : Substrat - SnO_2 - Zn_2TiO_4 :Al.

- 9. Système de couches selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que la couche d'oxydes mixtes est fabriquée à partir d'un alliagecible métallique ayant de 90 à 40 % en poids de Zn, de 10 à 60 % en poids de Ti et de 0,5 à 8 % en poids d'un ou de plusieurs des métaux Al, Ga et Sb.
- 10 10. Système de couches selon la revendication 9, caractérisé en ce que l'alliage-cible pour la fabrication de la couche d'oxydes mixtes contient 71 % en poids de Zn, 27 % en poids de Ti et 2 % en poids d'Al.
- 15 11. Système de couches selon la revendication 9, caractérisé en ce que l'alliage-cible pour la fabrication de la couche d'oxydes mixtes contient 56 % en poids de Zn, 42 % en poids de Ti et 2 % en poids -d'Al.
- 20 12. Substrat transparent, notamment vitrage, revêtu d'un système de couches selon l'une quelconque des revendications précédentes.

INTERNATIONA SEARCH REPORT

internat Application No PCT/ 2/03816

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 C03C17/36 C03C17/34 C23C14/18

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 C03C C23C

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of	the minumit processes	Relevant to claim No.
alegory	Citation of document, with indication, where appropriate, or	ine relevant passages	neievani to daini No.
X	EP 0 894 774 A (SAINT GOBAIN N 3 February 1999 (1999-02-03) page 2, line 29-39,54-58; cla	•	1,6,7,12
X	EP 0 548 971 A (ASAHI GLASS CO 30 June 1993 (1993-06-30) page 5, line 4-25; claims 1,6 examples 1-3; table 4	·	1,6,7,12
X	EP 0 488 048 A (ASAHI GLASS CO 3 June 1992 (1992-06-03) page 7, line 7-22; claims 1-7	O LTD)	1,6,7,12
Υ	EP 0 304 234 A (BOC TECHNOLOG 22 February 1989 (1989-02-22) page 2, line 34 -page 3, line page 4, line 3-7; claims 1-10		1-12
χ Fur	ther documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are	listed in annex.
"A" docum consi "E" earlier filing "L" docum which citalik "O" docum other "P" docum	ategories of cited documents: ment defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance document but published on or after the International date ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another on or other special reason (as specified) ment referring to an oral disclosure, use, exhibition or means ment published prior to the international filing date but than the priority date claimed	 'T' later document published after the or priority date and not in conflicted to understand the principal invention 'X' document of particular relevance cannot be considered novel or involve an inventive step when 'Y' document of particular relevance cannot be considered to involve document is combined with one ments, such combination being in the art. '&' document member of the same 	ct with the application but e or theory underlying the e; the claimed invention cannot be considered to the document is taken alone e; the claimed invention e an inventive step when the e or more other such docu— obvious to a person skilled
	e actual completion of the international search 12 June 2003	Date of mailing of the internation 23/06/2003	nal search report
	mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswilk	Authorized officer	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PCT/ 2/03816

		PC1/ 02/03816
	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category °	Citation of document, with Indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Υ	EP 0'751 099 A (ASAHI GLASS CO LTD) 2 January 1997 (1997-01-02) page 3, line 17-19 page 4, line 31-50 page 5, line 40,41; claims 1-11	1-12
		-

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

n patent family members

PCT 2/03816

Patent document ited in search report		Publication date		Patent family member(s)		Publication date
rp 0004774		00 00 1000	D.C.	10720070 01		10 11 1000
EP 0894774	Α	03-02-1999	DE	19732978 C1	Ĺ	19-11-1998
			AT	214041 T		15-03-2002
			DE	69804060 D1		11-04-2002
			DE	69804060 T2	2	22-08-2002
			EP	0894774 A1	l	03-02-1999
			ES	2173557 T3		16-10-2002
			PT	894774 T		30-08-2002
			บร	6159621 A		12-12-2000
				0139021 A		12-12-2000
EP 0548971	Α	30-06-1993	JP	3335384 B2	2	15-10-2002
			JP	5229052 A		07-09-1993
			CA	2086177 A1	1	27-06-1993
			DE	69220655 DI	1	07-08-1997
			DE	69220655 T2	?	16-10-1997
			ĒΡ	0548971 A		30-06-1993
			SG	49137 A		18-05-1998
					Ţ	
			US	5532062 A	_	02-07-1996
			JP	3335599 B	2	21-10-2002
			JP	2000052476 A		22-02-2000
EP 0488048	Α	03-06-1992	JP	3053668 B	2	19-06-2000
			JP	4357025 A		10-12-1992
			CA	2056524 A	1	30-05-1992
			DE	69122046 D		17-10-1996
			DE	69122046 T		06-02-1997
			EP	0488048 A		03-06-1992
			ES	2094181 T		16-01-1997
			KR	187963 B	1	01-06-1999
			SG	46590 A	1	20-02-1998
			US	5532062 A		02-07-1996
			US	5419969 A		30-05-1995
			JP	3068924 B		24-07-2000
			JP	5024149 A		02-02-1993
EP 0304234	Α	22-02-1989	AU	631777 B		10-12-1992
			AU	2052488 A		23-02-1989
			DE	3886474 D	_	03-02-1994
			DE	3886474 T	2	14-04-1994
			EP	0304234 A	2	22-02-1989
			ES	2047553 T	3	01-03-1994
			JP	2111643 A		24-04-1990
			JP	2656310 B		24-09-1997
			US	5318685 A	\ 	07-06-1994
EP 0751099	Α	02-01-1997	CA	2179853 A		27-12-1996
			DE	69604132 D	1	14-10-1999
			DE	69604132 T	2	09-03-2000
			EP	0751099 A		02-01-1997
			ĴΡ	9085893 A		31-03-1997
					•	21_02_122/
			US	5763064 A		09-06-1998

RAPPORT DE RECHEMENTE INTERNATIONALE

Demand mationale No PCT/ 02/03816

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE CIB 7 C03C17/36 C03C17/34

C23C14/18

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement) CIB 7 CO3C C23C

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés) EPO-Internal

	NTS CONSIDERES COMME PERTINENTS	
Catégorie °	identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
Х	EP 0 894 774 A (SAINT GOBAIN VITRAGE) 3 février 1999 (1999-02-03) page 2, ligne 29-39,54-58; revendications 1-11	1,6,7,12
X	EP 0 548 971 A (ASAHI GLASS CO LTD) 30 juin 1993 (1993-06-30) page 5, ligne 4-25; revendications 1,6,7,14; exemples 1-3; tableau 4	1,6,7,12
X	EP 0 488 048 A (ASAHI GLASS CO LTD) 3 juin 1992 (1992-06-03) page 7, ligne 7-22; revendications 1-7	1,6,7,12
Υ	EP 0 304 234 A (BOC TECHNOLOGIES LTD) 22 février 1989 (1989-02-22) page 2, ligne 34 -page 3, ligne 49 page 4, ligne 3-7; revendications 1-10	1-12

"A' document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent "E' document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date "L' document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (leile qu'indiquée) "O' document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens "P' document publié ayant la date de dépôt international, mais	T document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention K' document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément Y document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier & document qui fait partie de la même famille de brevets
Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée	Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale
12 juin 2003	23/06/2003
Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31–70) 340–3016	Fonctionnaire autorisé Maurer, R

RAPPORT DE RECHENTERNATIONALE

PCT 02/03816

	A .	PCI/ J2	7 03810
	OCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		
Catégorie °	Identification des documents cités, avec,le cas échéant, l'indicationdes passages pa	ertinents	no. des revendications visées
Y	EP 0 751 099 A (ASAHI GLASS CO LTD) 2 janvier 1997 (1997-01-02) page 3, ligne 17-19 page 4, ligne 31-50 page 5, ligne 40,41; revendications 1-11		1-12

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renselgnements relatifs au:



Demandationale No PCT/12/2/03816

Document brevet cité lu rapport de recherche		Date de publication		Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
EP 0894774	A	03-02-1999	DE AT DE DE EP ES PT US	19732978 C1 214041 T 69804060 D1 69804060 T2 0894774 A1 2173557 T3 894774 T 6159621 A	19-11-1998 15-03-2002 11-04-2002 22-08-2002 03-02-1999 16-10-2002 30-08-2002 12-12-2000
EP 0548971	A	30-06-1993	JP JP CA DE DE EP SG US JP	3335384 B2 5229052 A 2086177 A1 69220655 D1 69220655 T2 0548971 A1 49137 A1 5532062 A 3335599 B2 2000052476 A	15-10-2002 07-09-1993 27-06-1993 07-08-1997 16-10-1997 30-06-1993 18-05-1998 02-07-1996 21-10-2002 22-02-2000
EP 0488048	A	03-06-1992	JP JP CA DE EP ES KR SG US JP JP	3053668 B2 4357025 A 2056524 A1 69122046 D1 69122046 T2 0488048 A1 2094181 T3 187963 B1 46590 A1 5532062 A 5419969 A 3068924 B2 5024149 A	19-06-2000 10-12-1992 30-05-1992 17-10-1996 06-02-1997 03-06-1992 16-01-1997 01-06-1999 20-02-1998 02-07-1996 30-05-1995 24-07-2000 02-02-1993
EP 0304234	A	22-02-1989	AU DE DE EP ES JP JP US	631777 B2 2052488 A 3886474 D1 3886474 T2 0304234 A2 2047553 T3 2111643 A 2656310 B2 5318685 A	10-12-1992 23-02-1989 03-02-1994 14-04-1994 22-02-1989 01-03-1994 24-04-1990 24-09-1997 07-06-1994
EP 0751099	A	02-01-1997	CA DE DE EP JP US	2179853 A1 69604132 D1 69604132 T2 0751099 A1 9085893 A 5763064 A	27-12-1996 14-10-1999 09-03-2000 02-01-1997 31-03-1997 09-06-1998